PAT-NO:

JP02000323249A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000323249 A

TITLE:

CARRIER MODULE FOR MICRO BGA TYPE ELEMENT

PUBN-DATE:

November 24, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SAN, JAE YUN

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MIRAE CORP

N/A

APPL-NO:

JP2000004007

APPL-DATE: January 12, 2000

PRIORITY-DATA: 999915800 (May 1, 1999)

INT-CL (IPC): H01R033/76

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To test an element by quickly connecting to a

socket without damaging a solder ball formed on the bottom of the element when

the performance of the completed element is tested.

SOLUTION: This <u>carrier module comprises a carrier module</u> upper body 10 and a

lower body 28 having each projection in both side upper parts and lower parts;

an element stably fixing unit 12 to be inserted into the <u>carrier module</u> upper

body 10 so as to stably fix a micro BGA type element; and an elastic means 26

interposed between <u>carrier module</u> upper and lower bodies 10, 28 and elastically fixed.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

2/14/05, EAST Version: 2.0.1.4

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出廣公開番号 特期2000-323249 (P2000-323249A)

(43)公開日 平成12年11月24日(2000.11.24)

(51) Int.CL'

識別記号

ΡI

テーマコート*(参考)

H01R 33/76

H01R 33/76

審查請求 有 請求項の数9 OL (全 7 頁)

(21)出願番号 特職2000-4007(P2000-4007)

(22)出顧日

平成12年1月12日(2000.1.12)

(31)優先権主張番号 1999-15800

(32) 優先日

平成11年5月1日(1999.5.1)

(33)優先権主張国

韓国(KR)

(71)出館人 599067938

ミラエ・コーポレーション

MIRAE CORPORATION

大韓民国、チョーンチュンナムードウ、チ

ュナンーシ、チャームードング 9-2

(72)発明者 サン・ジャエ・ユン

大韓民国、キュンキード、ソンナムーシ、

プンダンーク、スナエードン 24、ハンヤ

ン・アパートメント 512-1506

(74)代理人 100058479

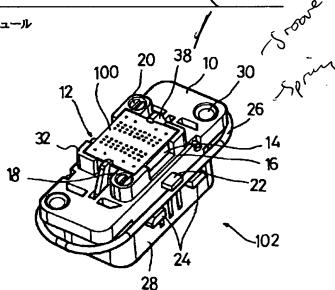
弁理士 鈴江 武彦 (外5名)

(54) 【発明の名称】 マイクロBGA型素子用キャリヤーモジュール

(57)【要約】

【課題】 生産の完了した素子の性能をテストするに際 して、素子の底面に形成されたソルダボールを損傷させ ずにテストソケットに迅速に接続させてテストし得るマ イクロBGA型素子用キャリヤーモジュールを提供するに

【解決手段】 両側上部及び下部にそれぞれ突起部が形 成されたキャリヤーモジュール上部(10)及び下部本 体(28)と、マイクロBGA型素子が安着されるように 前記キャリヤーモジュール上部本体に挿入される素子安 着ユニット (12)と、前記キャリヤーモジュール上下 部本体にそれぞれ形成された上下部突起部に挟まれて弾 力的に固定される弾性手段(26)とから構成される



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 両側上部及び下部にそれぞれ突起部が形 成されたキャリヤーモジュール上部及び下部本体と、 マイクロBGA型素子を安着するために前記キャリヤーモ ジュール上部本体に挿入される素子安着ユニットと、 前記キャリヤーモジュール上下部本体にそれぞれ形成さ れた突起部に嵌られて弾力的に固定される弾性手段とか ら構成されることを特徴とするマイクロBGA型素子用キ ャリヤーモジュール。

【請求項2】 前記素子安着ユニットは、マイクロBGA 型素子が安着される素子安着部と、前記素子安着部に安 着される素子の位置を決定するための第1ガイド及び第 2ガイドとから構成されることを特徴とする請求項1に 記載のマイクロBGA型素子用キャリヤーモジュール。

【請求項3】 前記素子安着ユニットは、前記第2ガイ ドの固定溝に締結される固定ボルトと、

前記固定ボルトの外側に挿入固定され、素子安着ユニッ トの固定溝に挿入されるシリコンラバーと、

前記固定ボルトの下部に締結される固定ナットとから構 成されることを特徴とする請求項2に記載のマイクロBG 20 A型素子用キャリヤーモジュール。

【請求項4】 前記素子ユニットは、前記第2ガイドの 固定溝に締結される固定ボルトと、

前記固定ボルトの外側に挿入固定される固定ナットとか ら構成されることを特徴とする請求項1に記載のマイク ロBGA型素子用キャリヤーモジュール。

【請求項5】 前記固定ナットは、前記素子安着ユニッ トの固定溝に挿入されたシリコンラバーの下端部を挿入 固定し、固定ブルとにより締結されることを特徴とする 請求項4に記載のマイクロBGA型素子用キャリヤーモジ ュール。

【請求項6】 前記キャリヤーモジュール上下部本体に 形成された上下部突起部は、その上部及び下部が互いに ずれるように形成されることを特徴とする請求項1に記 載のマイクロBGA型素子用キャリヤーモジュール。

【請求項7】 前記弾性手段はスプリングであり、前記 スプリングは、キャリヤーモジュール上下部本体に巻き 取られるように上部突起部と下部突起部間に掛止される ことを特徴とする請求項1に記載のマイクロBGA型素子 用キャリヤーモジュール。

【請求項8】 前記キャリヤーモジュール上下部本体で なってその周りにスプリングが巻き取られたキャリヤー モジュールは装着部を具備したテストトレイに装着され ることを特徴とするマイクロBGA型素子用キャリヤーモ ジュール。

【請求項9】 前記テストトレイは、前記キャリヤーモ ジュール上下部本体でなるキャリヤーモジュールの周り に設置されたスプリングを、テストトレイのキャリヤー モジュール装着部にそれぞれ対称して形成された突起部 に離脱しないように掛止し、スプリング弾力により前後 50 【0008】

に動くことができるように設置することを特徴とする請 求項8に記載のマイクロBGA型素子用キャリヤーモジュ

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロBGA(μ-BGA) 型素子用キャリヤーモジュールに係るもので、詳 しくは、生産の完了した素子の性能をテストするに際し て、素子の底面に形成されたソルダボールを損傷させず にテストソケットに迅速に接続させてテストし得るマイ クロBGA型素子用キャリヤーモジュールに関する。

【従来の技術】一般に、電子部品の生産工程において生 産の完了した1個又は複数個の素子は、ハンドラーのテ スト部に移送されて、素子のリードをテスト部に設置さ れたコネクタに電気的に接続させて素子の特性を判別す

るテストの結果に従い、良品と不良品に選別され、良品 の素子は出荷され不良品は廃棄処分されるようになる。 【0003】マイクロBGA型の素子1は、図6及び図7

に示すように、その大きさが約5×5m程度で非常に小さ く、その底面にはリード役割をするボール2が0.3mm直径 で形成され、ボール2間の間隔ピッチは約0.5m程度であ

【0004】このように構成された素子は、製造工程の 際に生産を考慮して複数個の素子を同時にモールディン グレてボディ3を形成した後、図6において点線で示し た切断線4に沿って切断する。このとき、ボディ1の底面 に形成されたボール2の外郭の縁部の寸法Sが一定でない ため、生産の際に外郭の縁部の寸法Sの簿差を0.15mま 30 で許容範囲にして管理している。

【0005】図8は、従来のマイクロBGA型の素子をソ ケットのコンタクトピンに接続させた状態を示す図面 で、図9は、従来のコンタクト装置に素子のボールがコ ンタクトピンとの接続状態を示す状態図である。

【0006】図示していない顧客トレイ(customer tra y)内に保持された素子 1 (electronic device)をアライ ンブロック(align block)に移送させて所定の位置を決 定した後、吸着手段(suction means)の複数個のピッカ ー(picker)5で位置の決定された素子を吸着してソケッ 40 ト6側に移送させる。

【0007】前記ピッカー5により吸着された素子1の下 方に露出したボール2は、ソケット6のコンタクトピン(c ontact pin)7と垂直線上に位置すれば、ピッカーがソケ ット側に下降するので、下方に露出したボール2がソケ ット6のコンタクトピン7と接続される。このような状態 でピッカー5が垂直下方にさらに下降して素子1に圧力 を加えると、案子1に形成されたボール2がコンタクトピ ン7に接触しながら電気的に通電するので、素子1の電気 的な特性検査が可能になる。

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従来の検査装置は、ピッカー5がアラインブロックにより位置の決定された素子1の正位置をピックアップしても、外郭の縁部の寸法が許容誤差内にある素子1のボール2がコンタクトピン7とずれている場合は、ピッカー5の下降時にピッチの小さいボール2がコンタクトピン7と互いにずれていて、コンタクトピンに正確に接触されないようになって、良品の素子を不良として誤って判定するという致命的な問題点が発生した。即ち、ピッカー5が複数個の素子1を直接ホールディングしてソケットのコンタクトピン7に接触させるため、ボール2のピッチ及び位置不良に従うボールとコンタクトピンとの間のアライン不良が発生する。

【0009】このように図示された従来のテストソケットとマイクロBGA型の素子の接続の場合のみに限らず、テストソケットにボール溝が形成されたタイプのテストソケットにおいてもボールのピッチとテストソケットの厚さが小さくなるに従い、アラインが不良となり、素子のボールが被損されるか又は歪まれるという問題点が発生した。

【0010】又、近来、テストソケットの厚さが次第に 薄くなりつつあり、これは素子とテストソケット間の距 離を短くすることにより、距離が離れている場合に発生 するノイズ又はディストーションの発生を最小化するた めである。従って、このようにテストソケットの厚さが 次第に薄くなっているため、テストソケットの厚さが薄 くなると、テストサイトのチャンバーの厚さも同時に薄 くならなければならないが、前記テストサイトのチャン バー厚さを薄くする場合は、一定以上の断熱性を維持す ることができなくて、その厚さを薄くすることができな 30 い。それで、前記テストサイトのチャンバー厚さを薄く させない場合は、テストサイトに供給した素子を具備し た既存のテストトレイは、テストソケットとの接触が易 しく行われないようになった。つまり、素子の特性テス トが不可能になり、テストが行われても素子の特性が精 密に測定されないため、多くの不良が発生するという問 題点があった。

【0011】又、従来のキャリヤーモジュールは、マイクロBGA素子のボールとボール間のピッチは一定であっても、切断された外郭ラインからボールまでのピッチが 40 不規則であって誤差が多く発生して、テストソケットのボール溝にマイクロBGA素子のボールが正確に挿入されずに、その周辺と接触して素子のボールが破損されるか又は潰されるようになって、完成された素子のエラー率が増加し生産性が低下されるという問題点があった。

【0012】本発明の目的は、ハンドラーのテストサイトにおいてテストソケットとμ-BGA型素子の接触を正確に行わうことにより、素子の特性テストを精密にして性能を向上させ得るマイクロBGA型素子用キャリヤーモジュールを提供するにある。

【0013】又、テストソケットと素子間の接触距離を 短くして高速テストができるマイクロBGA型素子用キャ リヤーモジュールを提供することを目的とする。

【0014】又、本発明は、テストソケットと素子間の 接触距離を短くするためのテストソケットを最小化する ことにより、装備を小型化し得るマイクロBGA型素子用 キャリヤーモジュールを提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため 10 本発明に係るマイクロBGA型素子用キャリヤーモジュールは、両側上下部にそれぞれの上下部突起部が形成されたキャリヤーモジュール上下部本体と、マイクロBGA型素子が安着されるように前記キャリヤーモジュール上部本体に挿入される素子安着ユニットと、前記キャリヤーモジュール上下部本体に形成された上下部突起部に嵌られて弾力的に固定されるスプリングとから構成されることを特徴とする。

【0016】前記素子安着ユニットは、マイクロBGA型素子が安着する素子安着部と、前記素子安着部に安着される素子の位置を決定するための第1ガイド及び第2ガイドとから構成されることを特徴とする。

【0017】前記素子安着ユニットの第2ガイドは、前記素子安着ユニットをキャリヤーモジュールに固定させるための固定溝を備えることを特徴とする。

【0018】前記素子安着ユニットは、前記第2ガイドの固定溝に締結される固定ボルトと、前記固定ボルトの外側に挿入固定され、素子安着ユニットの固定溝に挿入されるシリコンラバーと、前記固定ボルトの下部に締結される固定ナットとから構成されることを特徴とする。

30 【0019】前記固定ナットは、前記素子安着ユニット の固定溝に挿入されたシリコンラバーの下端部が挿入固 定され、固定ボルトにより締結されることを特徴とす る。

【0020】前記キャリヤーモジュール上下部本体に形成された上下部突起部は上下部でずれるように形成することを特徴とする。

【0021】前記スプリングは、キャリヤーモジュール上下部本体に巻き取られるように上下部突起部間に掛止されることを特徴とする。

) 【0022】前記キャリヤーモジュール上下部本体でなって、その周りにスプリングが巻き取られたキャリヤー モジュールが装着部の具備したテストトレイに装着されることを特徴とする。

【0023】前記テストトレイは、前記キャリヤーモジュール上下本体でなるキャリヤーモジュールの周りに設置されたスプリングを、テストトレイのキャリヤーモジュール装着部にそれぞれ対称して形成された突起部に離脱しないように掛止し、スプリング弾力により前後に動くことができるように設置することを特徴とする。

50 [0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て説明する。

【0025】図1は、本発明に係るマイクロBGA型素子 用キャリヤーモジュールを示す斜視図で、図2は、本発 明に係るキャリヤーモジュールの素子安着ユニットを示 す斜視図である。

【0026】本発明に係るマイクロBGA型素子用キャリ ヤーモジュールは、その両側の上部及び下部にそれぞれ の上下部突起部22,24が形成されたキャリヤーモジュー ル上部及び下部本体10,28と、マイクロBGA型素子が安着 できるように前記キャリヤーモジュール上部本体10に挿 入される素子安着ユニット12と、前記キャリヤーモジュ ール上下部本体10,28に形成された上下部突起部22,24に 掛止されて弾力的に固定されるスプリング26とから構成 される。

【0027】前記素子安着ユニット12は、図2に示すよ うに、マイクロBGA型素子が安着される素子安着部14 と、前記素子安着部14に安着される素子の位置を決定す るための第1ガイド32及び第2ガイド34とから構成され る。前記第2ガイド34は、前記素子安着ユニット12をキ 20 ャリヤーモジュール102に固定させるための固定溝18を 備える。

【0028】前記素子安着ユニット12は、図3に示すよ うに、前記第2ガイド34の固定溝18に締結される固定ボ ルト20と、前記固定ボルト20の外側に挿入固定され、素 子安着ユニット12の固定溝18に挿入されるシリコンラバ ー42と、前記固定ボルト20の下部に締結される固定ナッ ト36とから構成される。

【0029】前記固定ナット36は、前記素子安着ユニッ ト12の固定溝18に挿入されたシリコンラバー42の下端部 30 が挿入固定され、固定ボルト20により締結される。そし て、前記キャリヤーモジュール上下部本体10,28に形成 された上下部突起部22,24は上下部で互いにずれるよう に形成し、前記スプリング26は、キャリヤーモジュール 上下部本体10,28に巻き取られるように上下部突起部22, 24間に掛止されるように構成する。前記キャリヤーモジ ュール上下部本体10,28の周りにはスプリング26が巻き 取られる。 前記キャリヤーモジュール102は、 図4及び 図5に示すように、テストトレイ106にそれぞれ装着さ れ、前記テストトレイ106は、前記キャリヤーモジュー ル上下本体10,28でなるキャリヤーモジュール102の周り に設置されたスプリング26を、テストトレイ106のキャ リヤーモジュール装着部にそれぞれ対称して形成された 突起部40に離脱しないように掛止し、スプリング弾力に より前後に動くことができるように設置する。

【0030】このように構成された本発明に係るキャリ ヤーモジュール102を詳しく説明する。 キャリヤーモジ ュール102の上部及び下部にそれぞれの上部本体10と下 部本体28が形成され、前記上部本体10の一方角部にはテ ストソケット (図示せず) の位置づけピンと結合される 50 完成されたマイクロBGA素子100をキャリヤーモジュール

ように位置決定溝30がそれぞれ形成され、その中央部に は素子安着ユニット12が挿入される素子安着ユニット挿 入溝16が形成される。

【0031】そして、上部突起部22が前記キャリヤーモ ジュール上部本体10の左右側に対称して形成され、一定 距離を維持して形成された一対の下部突起部24が前記キ ャリヤーモジュール下部本体28の左側及び右側にそれぞ れ対称して形成され、スプリング26が前記上部及び下部 突起部22,24に掛止されると同時に前記キャリヤーモジ ュール102の周りに設置される。又、前記素子安着ユニ ット挿入溝16にはマイクロBGA素子100が安着された素子 安着ユニット12が挿入され、前記マイクロBGA素子100の 前後部は前記キャリヤーモジュール102に設置されたラ ッチ38により支持固定される。

【0032】前記素子安着ユニット12は、マイクロBGA 素子100を固定させるように両側対角線角部に第1ガイ ド32が形成され、その反対側角部に固定溝18が形成され た第2ガイド34が形成される。

【0033】前記第2ガイド34の固定溝18には固定ナッ ト (図示せず) が挿入され、固定ボルト20が前記固定ナ ット (図示せず) に挿入締結されて、前記素子安着ユニ ット12をキャリヤーモジュール102に固定させる。

【0034】図3は、マイクロBGA素子100が挿入された キャリヤーモジュール102を示す断面図で、本発明に係 るキャリヤーモジュール102にマイクロBGA素子100が安 着され、前記キャリヤーモジュール上下部本体10,28に 連結されて形成された固定溝18にシリコンラバー42が挿 入され、その下部に固定ナット36が挿入され、固定ボル ト20が前記固定ナット36に締結される。

【0035】このとき、前記固定ボルト20は、固定ナッ ト36に締結されてもシリコンラバー42はその下端部が前 記固定ナット36に挿入固定されて、シリコンラバー42の 材質が有する弾力性により前後左右に流動的な動きが可 能である。

【0036】そして、前記マイクロBGA素子100は、ラッ チ38により一便部が固定され、前記キャリヤーモジュー ル上下部本体10,28にそれぞれ形成された上下部突起部2 2,24の間にはスプリング26が掛止されて、前記キャリヤ ーモジュール102がテストトレイ (図示せず) に装着さ 40 れた状態でテストソケット (図示せず) と接触するとき に弾力的に移動して、テストソケットと結合が成される ように構成される。

【0037】図4及び図5に示したテストトレイ106 は、前記キャリヤーモジュール102が装着される複数個 の装着部が具備され、前記それぞれのキャリヤーモジュ ール102の装着部には両側に突起部40を形成して、前記 キャリヤーモジュール102の周りに設置されるスプリン グ26が掛かるように設置される。

【0038】以上のように構成された本発明の動作は、

102の素子安着ユニット12に安着させてラッチ38により 固定させ、前記キャリヤーモジュール102の周りにスプ リング26を上部及び下部突起部22.24間に挿設する。

【0039】このようにマイクロBGA素子100が安着され たキャリヤーモジュール102をテストサイトのテストソ ケットに移送してテストするためにテストトレイ106に 装着させる。

【0040】このとき、前記キャリヤーモジュール102 の周りに形成された上下部突起部22,24に掛止されたス プリング26が前記テストトレイ106に形成された突起部4 10 0に掛かるように設置される。

【0041】上述のようにテストトレイ106に設置され たキャリヤーモジュール102は、テストソケットの厚さ が薄くなってもスプリング26の弾力を用いてテストソケ ットとの接触が完全に成されるようにすることができ、 装置の小型化を図り得る。

【0042】又、テストソケットに形成されたマイクロ BGA素子のボール溝に接触するマイクロBGA素子100のボ ールが正確に挿入されるように素子安着ユニット12の固 定溝118にはシリコンラバー42を挿入し、前記シリコン ラバー42の下端部を固定ナット36に挿入固定させ、前記 固定ナット36を固定ボルト20と締結されるように設置し て流動ができるようにし、その固定ボルト20と締結され た固定ナット36の上部に若干のギャップAを置いて素子 安着ユニット12が流動できるようにして、マイクロBGA 素子100のボールが破損されずにマイクロBGA型タイプの マイクロBGA素子のボールが接触されるボール溝の形成 されたマイクロBGA型テストソケットに正確な挿入がな される。

【0043】以上のように本発明のキャリヤーモジュー 30 20・・・固定ボルト ルは、キャリヤーモジュール上部及び下部本体20,18と その上部に挿入される別途の素子安着ユニット12による 二重で構成して、これから継続して薄くなるテストソケ ットの趨勢に応じることができて、装置の小型化が可能 であるという長所がある。

【0044】そして、マイクロBGAテストソケットのボ ール溝に挿入接触されるマイクロBGA素子のボールが前 記キャリヤーモジュールに設置された素子安着ユニット 12の流動が自由になって、接触が容易になり、一層精密 且つ正確なテストが成される。

[0045]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、素子が安 着する素子安着ユニットを個別的に流動できるように構 成して、テストソケットとの接触が精密になされること により、素子の接触不良エラー率が低下され、製品の信 類性が向上される。又、テストソケットとマイクロBGA 素子間のテスト距離を短くすることができるので、高速 で性能テストをすることが可能であって生産性が向上さ れるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るマイクロBGA型素子用キャリヤー モジュールを示す斜視図である。

【図2】 本発明に係るキャリヤーモジュールの素子安着 ユニットを示す斜視図である。

【図3】 本発明に係るキャリヤーモジュールを示す断面 図である。

【図4】 本発明に係るキャリヤーモジュールが装着され たトレイを示す平面図である。

【図5】本発明に係るキャリヤーモジュールが装着され たときのテストトレイを示す拡大図である。

【図6】マイクロBGA型素子がモールディングされた状 態の平面図である。

【図7】従来もマイクロBGA型素子をソケットのコンタ クトピンに接続させる前の状態を示す図である。

【図8】従来のマイクロBGA型の素子をソケットのコン 20 タクトピンに接続させた状態を示す図である。

【図9】 従来のコンタクト装置に素子のボールがコンタ クトピンとの接続状態を示す状態図である。

【符号の説明】

10・・・キャリヤーモジュール上部本体

12・・・素子安着ユニット

14 · · · 素子安着部

16・・・素子安着ユニット挿入溝

18・・・位置決定溝

22 · · · 上部突起部

24 · · · 下部突起部

26・・・スプリング

28・・・キャリヤーモジュール下部本体

30 · · · 位置決定溝

32・・・第1ガイド

34・・・第2ガイド

36・・・固定ナット

38・・・ラッチ

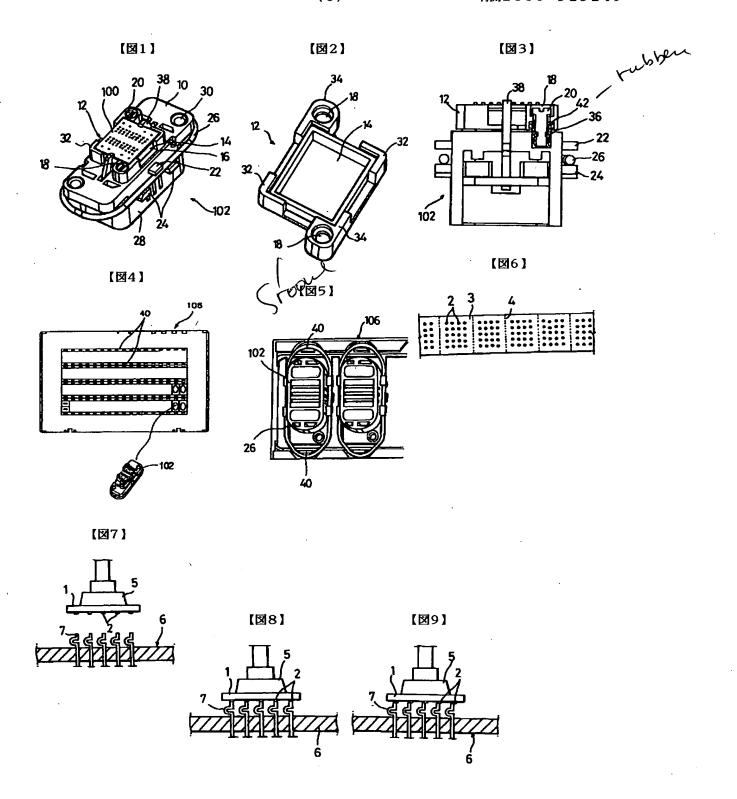
40 40 · · · 突起部

42・・・シリコンラバー

100・・・マイクロBGA素子

102・・・キャリヤーモジュール

106・・・テストトレイ



【手模補正書】

【提出日】平成12年8月23日(2000.8.23)

【手模補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項4】 前記素子安着ユニットは、前記第2ガイドの固定溝に締結される固定ボルトと、

前記固定ボルトの外側に挿入固定される固定ナットとから構成されることを特徴とする請求項1に記載のマイクロBGA型素子用キャリヤーモジュール。

【手模補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項5】 前記固定ナットは、前記素子安着ユニットの固定溝に挿入されたシリコンラバーの下端部を挿入固定し、固定ボルトにより締結されることを特徴とする請求項4に記載のマイクロBGA型素子用キャリヤーモジュール。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項7】 前記弾性手段はスプリングであり、前記 スプリングは、キャリヤーモジュール上下部本体から離 脱されないように上部突起部と下部突起部の間に挟まれ て成り立つのを特徴とする請求項1に記載のマイクロ医 A型素子用キャリヤーモジュール。

【手模補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項8】 前記キャリヤーモジュール上下部本体でなってその周りにスプリングが巻き取られた前記キャリヤーモジュールは装着部を具備したテストトレイに装着されるのを特徴とする請求項7に記載のマイクロBGA型素子用キャリヤーモジュール。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正内容】

【0021】前記スプリングは、キャリヤーモジュール 上下部から離脱しないように上下部突起部間に掛止され ることを特徴とする。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正内容】

【0022】前記キャリヤーモジュール上下部本体でなって、その周りにキャリヤーモジュールから離脱しないようにスプリングが設置されたキャリヤーモジュールを装着部に具備したテストトレイに装着されることを特徴とする。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

【0029】前記固定ナット36は、前記素子安着ユニッ ト12の固定溝18に挿入されたシリコンラバー42の下端部 が挿入固定され、固定ボルト20により締結される。そし て、前記キャリヤーモジュール上下部本体10,28に形成 された上下部突起部22,24は上下部で互いにずれるよう に形成し、前記スプリング26は、キャリヤーモジュール 上下部本体10,28から離脱しないように上下部突起部22, 24間に掛止されるように構成する。前記キャリヤーモジ ュール上下部本体10,28からスプリング26が離脱しない ように設置されている。前記キャリヤーモジュール102 は、図4及び図5に示すように、テストトレイ106にそ れぞれ装着され、前記テストトレイ106は、前記キャリ ヤーモジュール上下本体10,28でなるキャリヤーモジュ ール102の周りに設置されたスプリング26を、テストト レイ106のキャリヤーモジュール装着部にそれぞれ対称 して形成された突起部40に離脱しないように掛止し、ス プリング弾力により前後に動くことができるように設置 する。